



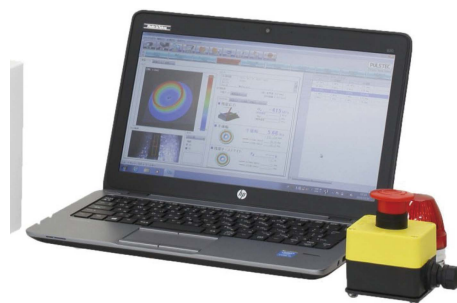
Create New Value

世界上最小最轻的全二维面探测器技术X 射线残余应力分析仪 μ -X360s——更先进、更快速、更精确、更方便



^{micro}
 μ -X360s

符合日本标准
JSMS-SD-14-20



- 全二维探测器, 无需测角仪, 无需液体冷却, 测量更方便
- X 射线单角度 (通常为 35°) 一次入射即可完成测试, 测量更快速。
- 二维探测器一次性采集 360° 全方位衍射数据并获取完整德拜环。
- 多达 500 个数据点进行残余应力数据拟合, 结果更精确。
- 体积轻巧 (整机重 8.6 公斤), 可电池供电, 真正便携。户外工程原位检测变得轻松可行。
- 内置 CCD 摄像头和激光辅助定位系统, 样品定位更轻松。
- 全自动软件测量残余应力、半峰宽、残余奥氏体等数据。
- 独有的德拜环数据可延伸分析材料织构、晶粒信息。
- 强大的分析软件, 测量更轻松

